This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

08180420

PUBLICATION DATE

12-07-96

APPLICATION DATE

13-10-95

APPLICATION NUMBER

: 07265747

APPLICANT:

SONY CORP;

INVENTOR:

KANEKO SHINJI;

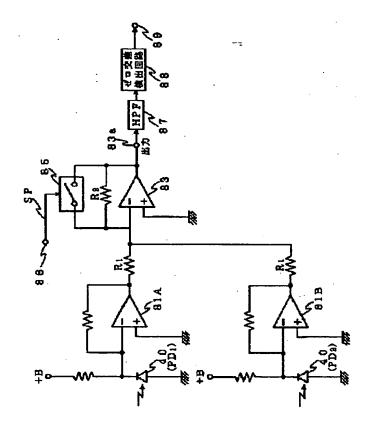
INT.CL.

G11B 7/00 G11B 11/10 G11B 11/10

TITLE

OPTICAL RECORDING AND

REPRODCING DEVICE



ABSTRACT: PURPOSE: To correctly reproduce preformatted address data.

CONSTITUTION: The address data is reproduced while data in an optical recording part is recorded and reproduced by irradiating an optical recording medium, where the address data is precoded, with a laser. The device is provided with a photodetector means 40 for detecting reflected light at the time of projecting a laser, converter and amplifier means 81A, 81B and 83 for converting outputs of the photodetector means into a light intensity signal corresponding to the sum total of the reflected light received by the photodetector means 40, and amplifying the light intensity signal with a gain to be specifically controlled and a control means 85 for controlling the gain in a period of the precoded address data and a period of the optical recording part respectively. When the gain of the addition amplifier 83 is set to zero in the period of the data recording part at the time of an erasing mode, even when the output of the amplifier is differentiated, the effect upon demodulating operation is reduced, and hence the address data can correctly be reproduced.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

BH

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号.

特開平8-180420

(43)公開日 平成8年(1996)7月12日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号

G11B 7/00

T 9464-5D

11/10

551 A 9296-5D

586 A 9296-5D

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平7-265747

(22)出願日

平成7年(1995)10月13日

(31)優先権主張番号 特願平6-256941

(32)優先日

平6(1994)10月21日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 金子 真二

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 弁理士 山口 邦夫 (外1名)

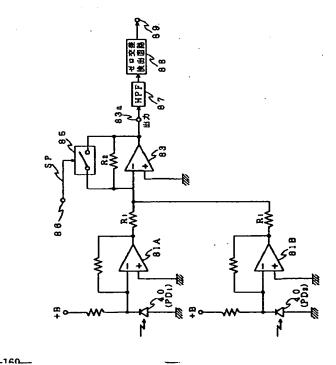
(54) 【発明の名称】 光記録再生装置

(57)【要約】

【課題】プリフォーマットされたアドレスデータを正確 に再生する。

【解決手段】アドレスデータがプリコードされた光記録媒体にレーザを照射してアドレスデータの再生および光記録部でのデータの記録再生を行なう。レーザを照射したときの反射光を検出する光検出手段40と、光検出手段の出力を、光検出手段40が受光した反射光の光量の総和に対応する光強度信号に変換すると共に、光強度信号を所定に制御される利得をもって増幅する変換増幅手段81A,81B,83と、プリコードされたアドレスデータの期間と光記録部の期間とで利得を制御する制御手段85とを有する。イレースモード時データ記録部MOの期間では加算アンプ83のゲインをゼロにすると、アンプ出力が微分されても復調動作への影響が少なくなってアドレスデータを正確に再生できる。

再生回路80



【特許請求の範囲】

【請求項1】 アドレスデータがプリコードされた光記 録媒体にレーザを照射して上記アドレスデータの再生お よび光記録部でのデータの記録再生を行なうようにした 光記録再生装置において、

上記レーザを照射したときの反射光を検出する光検出手 段と、

上記光検出手段の出力を、上記光検出手段が受光した上記反射光の光量の総和に対応する光強度信号に変換すると共に、上記光強度信号を所定に制御される利得をもって増幅する変換増幅手段と、

上記プリコードされたアドレスデータの期間と上記光記 録部の期間とで上記利得を制御する制御手段とを有する ことを特徴とする光記録再生装置。

【請求項2】 上記光記録媒体は光磁気記録媒体であり、上記光検出手段はこの光磁気記録媒体の反射光の偏光を直交する2軸上の成分として検出する少なくとも一対の光検出器で構成され、上記変換増幅手段は上記一対の光検出器の夫々の出力を合成し且つ上記所定に制御される利得をもって増幅するように構成されることを特徴とする請求項1記載の光記録再生装置。

【請求項3】 上記一対の光検出器は受光する光量に応じて電流を出力する素子で構成され、上記変換増幅手段は、上記夫々の素子の出力電流を電圧に変換する電流ー電圧変換器と、これら電流ー電圧変換器の出力を加算すると共に上記所定に制御される利得をもって増幅する加算増幅器とで構成されることを特徴とする請求項2記載の光記録再生装置。

【請求項4】 上記制御手段は、上記光記録再生装置が 再生モードの際に、上記アドレスデータ部から検出され 30 たデータがアドレスデータに基づいて上記アドレスデー タ部のタイミング位置を予測し、この予測したタイミング位置を示す信号を発生し、この信号により上記利得を 制御するように構成されることを特徴とする請求項1及 び2記載の光記録再生装置。

【請求項5】 上記制御手段は、上記光記録再生装置が再生モードの際に、上記アドレスデータ部から検出されたデータがアドレスデータであることを識別してパルス信号を発生する識別手段と、この識別手段の出力に基づいて所定タイミング位置にフラグを発生するフラグ発生 40手段と、このフラグの周期を測定するフラグ周期測定手段と、上記フラグと上記フラグ周期測定手段の出力とに基づいて上記アドレスデータ部のタイミング位置にウインドパルスを発生するウインドパルス発生手段とで構成され、上記ウインドパルスによって上記利得を制御することを特徴とする請求項4記載の光記録再生装置。

【請求項6】 上記変換増幅手段は、利得がゼロあるいはゼロに近い第1の値と、この第1の値より大なる第2の値とをもって増幅する構成とされ、上記制御手段は、上記変換増幅手段の利得を、上記プリコードされたアド 50

レスデータの期間においては上記第2の値に、上記光記 録部の期間においては上記第1の値に制御するように構 成されることを特徴とする請求項1、2及び4記載の光 記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、書き換え可能な 光磁気ディスク (MOディスク) などの光記録媒体にデ ータを記録再生する光学系を有する光記録再生装置に適 用して好適なもので、特に光記録媒体にプリフォーマッ トされたアドレスデータを正確に再生できるようにした 光記録再生装置に関する。

[0002]

【従来の技術】光記録媒体として使用される光磁気ディスクでは図5Aに示すように内周側の記録領域(チャネル1)と外周側の記録領域(チャネル2)とに分かれ、それぞれの記録領域に形成される1トラックは複数セクタ例えば42セクタで構成される。1セクタは図5Bに示すようにプリコード(前もって記録)されたアドレス部(アドレスエリア)ADDと、記録データの書き込み領域(データ記録部MO)とで構成される。

【0003】アドレス部ADDは同図Bに示すようにセクタマーカSMに続いて同一内容のアドレスデータが3回繰り返し形成される。これらのアドレスデータ(ADD1, ADD2, ADD3)はVFOデータ、アドレスマーカAM、そして識別データIDで構成される。VFO(variable frequency osillator)はクロックを生成するため、クロック生成用PLL発振器の動作引き込み用として使用される単一周波数の信号である。アドレスデータに続いてポストアンブルデータPAが記録されている。

【0004】これらアドレスデータは何れもブリフォーマットされたデータで、ピットによってデータが形成される。アドレス部ADDに続いてデータ記録部MOがあり、このデータ記録部MOの最初にテストエリアが設けられる。テストエリアにはレーザダイオードに対するパワーレベルコントロール用としてALPCデータが、それに続いてVFOデータが記録される。

【0005】データ記録部MOの最後にはバッファエリア (無記録部)が設けられ、アドレス部ADDとの境界を明確にしている。図示するセクタ数や1セクタの構成パイト数などは一例に過ぎない。

【0006】MOディスク18にデータを記録し、また記録されたデータやアドレスデータを再生するにはMOディスク18にレーザが照射される。レーザパワーと、レーザの反射光を検出する光検出器であるホトダイオードに流れる電流(ホトダイオード電流)との関係は図6に示すように比例関係にある。

【0007】図7に示すようにMOディスク18に記録 されたアドレスデータや、記録データを再生するための

4004004004

レーザパワーは比較的低く、1. 2 mW程度であるが、 記録若しくは消去に必要なレーザパワーは $8 \sim 9 \text{ mW程}$ 度と大きな値となる。

【0008】このようなレーザパワーを与えたとき光検出器であるホトダイオードに流れるホトダイオード電流は上述の図6のようにレーザパワーに比例する。アドレス部ADDをレーザが照射するとピットの有無によって反射するレーザの強度が違うから、そのときホトダイオードに流れるホトダイオード電流は動作モードに応じたレベルとなって得られる。この反射するレーザの強度に応じて得られる信号を光強度信号と呼ぶ。光強度信号はホトダイオードが受ける光量の総和を示す信号である。

【0009】図8はリードモードが選択されたときの光強度信号の一例を示す。光強度信号によってアドレス部ADDとデータ記録部MOをみてみると次のようになる。即ち、アドレス部ADDでは、ここに記録されたアドレスデータがピットの有無に応じた高周波信号として得られる。一方、データ記録部MOでは、本来これにレーザを照射したときのカー効果による偏移量に基づいてデータが再生されるのであるが、光強度信号でみるとこ20れは光量の総和をみるだけなので、図8Aのように本来の再生信号は得られない。

【0010】そのため、図8Aのような出力となり、光強度信号はレーザパワーに比例した信号となって出力され、またアドレス部ADDからはそのピット情報であるアドレスデータ(VFOデータなども含む)が再生される。ピットの形成されたアドレス部ADDからの再生信号は、ピットのないデータ記録部MOやパッファエリアでのDC再生のほぼ半分のDCを中心にして再生される。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】ところでホトダイオードを含むアドレスデータの再生回路では比較器(ゼロ交差検出回路)が設けられ、ここに入力された光強度信号のゼロクロス点を基準にしてアドレスデータの復調処理が行なわれる。そのため、光強度信号はハイパスフィルタによって直流カットされた上で比較器に供給される。

【0012】ハイパスフィルタを使用するため比較器の入力波形 (光強度信号) は微分波形を含んだ波形となる。その一例を図8日に示す。微分波形の波高値はアドレス部ADDの平均DCレベルと、それ以外のDCレベルとのレベル差に対応する。リードモードのときには使用するレーザパワーが1.2mW程度の低いレーザパワーである。そのため、ハイパスフィルタを通過したときに得られる微分パルスの波高値は小さいので、ハイパスフィルタを通過した出力(高周波出力)は図8日のようになる。

【0013】このような小さなレベル変動では比較器での基準信号であるゼロクロスレベルを高周波出力に追従させることができるので、波形が歪んだ高周波出力でも 50

これよりアドレス部のデータをエラーすることなくディジタル信号に正しく復調できる。

【0014】しかし、イレーズモードや記録モードのときは使用するレーザパワーが大きいため高周波出力を正しく復調できない場合がある。例えばイレースモードのときには図7に示すような約8.4mWのレーザパワーを使用してデータ記録部MOのデータをイレースしなければならない。このときアドレス部ADDでは再生レーザパワーは非常に低いので、ホトダイオードの出力電流換言すれば、光強度信号は図9Aのような信号となって得られる。

【0015】また、ハイパスフィルタを通過すると、この出力電流差に相当する微分パルスが得られるからその波高値も図9Bに示すように相当大きなものとなる。この微分パルスにアドレスデータが重畳されて比較器に入力されるものであるから、アドレス部のうち最初の部分(最初のアドレスデータADD1の領域)のゼロクロス点も相当大きく変動することになり、殆どの場合この領域のデータをエラーなく正しく復調することはできない。このような現象は記録モードのときでも発生する。

【0016】そこで、この発明ではこのような従来の課題を解決したものであって、図9Bのような微分波形が発生しないように工夫することによってアドレスデータを正確に再現できるようにした光記録再生装置を提案するものである。

[0017]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するため、請求項1に記載した発明においては、アドレスデータがプリコードされた光記録媒体にレーザを照射して上30 記アドレスデータの再生および光記録部でのデータの記録再生を行なうようにした光記録再生装置において、上記レーザを照射したときの反射光を検出する光検出手段と、上記光検出手段の出力を、上記光検出手段が受光した上記反射光の光量の総和に対応する光強度信号に変換すると共に、上記光強度信号を所定に制御される利得をもって増幅する変換増幅手段と、上記プリコードされたアドレスデータの期間と上記光記録部の期間とで上記利得を制御する制御手段とを有することを特徴とするものである。

【0018】請求項2に記載した発明においては、上記 光記録媒体は光磁気記録媒体であり、上記光検出手段は この光磁気記録媒体の反射光の偏光を直交する2軸上の 成分として検出する少なくとも一対の光検出器で構成され、上記変換増幅手段は上記一対の光検出器の夫々の出 力を合成し且つ上記所定に制御される利得をもって増幅 するように構成されることを特徴とするものである。

【0019】請求項3に記載した発明においては、上記一対の光検出器は受光する光量に応じて電流を出力する素子で構成され、上記変換増幅手段は、上記夫々の素子の出力電流を電圧に変換する電流~電圧変換器と、これ

ら電流ー電圧変換器の出力を加算すると共に上記所定に 制御される利得をもって増幅する加算増幅器とで構成さ れることを特徴とするものである。

【0020】請求項4に記載した発明においては、上記 制御手段は、上記光記録再生装置が再生モードの際に、 上記アドレスデータ部から検出されたデータがアドレス データに基づいて上記アドレスデータ部のタイミング位 - 置を予測し、この予測したタイミング位置を示す信号を 発生し、この信号により上記利得を制御するように構成 されることを特徴とするものである。

【0021】請求項5に記載した発明においては、上記 制御手段は、上記光記録再生装置が再生モードの際に、 上記アドレスデータ部から検出されたデータがアドレス データであることを識別してパルス信号を発生する識別 手段と、この識別手段の出力に基づいて所定タイミング 位置にフラグを発生するフラグ発生手段と、このフラグ の周期を測定するフラグ周期測定手段と、上記フラグと 上記フラグ周期測定手段の出力とに基づいて上記アドレ スデータ部のタイミング位置にウインドパルスを発生す るウインドバルス発生手段とで構成され、上記ウインド パルスによって上記利得を制御することを特徴とするも のである。

【0022】請求項6に記載した発明においては、上記 変換増幅手段は、利得がゼロあるいはゼロに近い第1の 値と、この第1の値より大なる第2の値とをもって増幅 する構成とされ、上記制御手段は、上記変換増幅手段の 利得を、上記プリコードされたアドレスデータの期間に おいては上記第2の値に、上記光記録部の期間において は上記第1の値に制御するように構成されることを特徴 とするものである。

【0023】この発明ではデータ記録部(光磁気記録 部) MOとアドレス部ADDとでアンプゲインを変え る。イレースモードのときデータ記録部MOの期間だけ 加算アンプ83のゲインをゼロにする。 そうすると、図 2 Aのように再生レベル差が大きい光強度信号であって も、加算アンプの出力は同図Cのようになる。このアン プ出力に対してハイパス処理が行なわれる。

【0024】このアンプ出力にあってデータ記録部MO のDCレベルはゼロで、アドレス部ADDのみ所定のD Cレベルを持つことになる。アドレス部ADDのDCレ 40 ベルはアドレスデータの中心レベルであるから、上述し たように差ほど大きくはない。

【0025】そのため、このアンプ出力がハイパスフィ ルタを通過して微分特性が付与されたとしてもその波高 値は小さい(図2C)。リードモードのときの波高値と 殆ど同じである。

【0026】したがってハイパスフィルタによってアン プ出力が微分されたとしても、これによる復調動作への 影響は殆どない。つまり、このような処理を行なえばア く復調できることになる。

[0027]

【発明の実施の形態】続いて、この発明に係る光記録再 生装置の一例を上述したMOディスクを使用した記録再 生装置に適用した場合につき、図面を参照して詳細に説 明する。

6

【0028】図4はこの発明を適用した光記録再生装置 10の一例であって、光磁気ディスク (MOディスク) 18の下面側には光学系20が配される。本例ではレー 10 ザダイオードを含む固定光学系20Aと、これからのレ ーザ光をディスク下面に導くと共にトラッキングやフォ ーカスサーボを行なう可動光学系20Bとで構成された 分離光学系20が使用される。

【0029】可動光学系20Bには対物レンズ32の他 に、フォーカス調整やトラッキング調整のための対物レ ンズ32駆動用アクチュエータ(図示せず)、さらには 光路変更用の偏光プリズム30などが収納されているも のとする。

【0030】固定光学系20Aにはレーザ光源22が設 けられ、レーザ光源22としてはレーザダイオードLD が使用される。レーザダイオードLDより出射したレー ザ光はコリメートレンズ24によって平行光となされた のち回折プリズムであるグレーチング26によって回折 されてピームスプリッタ(BS)28に入射する。ビー ムスプリッタ28を通過したレーザ光は可動光学系20 B内に設けられた偏光プリズム30および対物レンズ3 2をそれぞれ通過してMOディスク18に照射される。

【0031】MOディスク18にレーザ光が照射される と、ディスク面の信号記録状態に応じたカー効果により 30 その反射光が光偏移を受ける。偏移された反射光はビー ムスプリッタ28を通り複屈折プリズムの一種であるウ ォラストンプリズム34に入射されてP成分波とS成分 波に分離される。これらの反射光はレンズ36で集束さ れた後マルチレンズ38に入射されてP成分波とS成分 波のそれぞれが光検出手段40に導かれる。そして、対 応する光検出素子この例ではホトダイオードPD1, P D2に照射される。

【0032】ホトダイオードPD1, PD2からの読み 出し信号を差動で受け、この差動処理で同相入力のノイ ズ成分をキャンセルし、逆相入力の読み出し信号を加算 して出力すると、データ記録部MOに記録されたデータ が再生される。この差動処理で再生データのS/N改善 効果が得られる。アドレス部ADDに記録されたアドレ スデータは、ホトダイオードPD1, PD2からの読み 出し信号を同相加算することによって形成される光強度 信号から得る。

【0033】光ピックアップ系をウオーラストン光学系 (偏光プリズム光学系) のような反射光をP成分とS成 分に分離するような光学系とするか、非点収差法を利用 ドレス部のデータの全てをエラーを起こすことなく正し 50 したダブルアス (D-AS) 光学系とするかによって使 用するホトダイオード40の個数や信号の取り出し方が 相違するが、何れの光学系であっても光強度信号は全て のホトダイオードから得られる信号を合成したものであ るから、光強度信号としては光学系の構成には影響され ない。

【0034】ウオーラストン光学系の場合にはフォーカ スサーボ信号は光強度信号とは別系統の光学系で検出さ れた信号を使用する。この例においてはこのウオーラス トン光学系を使用した場合について述べる。

【0035】MOディスク18からの反射光の一部はレ 10 ーザダイオードLDに対する発光パワーの安定化に使用 される。このパワー安定化ループはAPC(Automatic Power Control) ループと言われるもので、反射光の 一部が偏光ビームスプリッタ(PBS)42に導かれて 減衰され、これが集光レンズ44によって光検出手段4 6を構成するこの例ではホトダイオード (フロントホト ダイオード) PD3に照射される。検出出力はオペアン プ52およびAPCループ48内のループフィルタの特 性を決めるオペアンプ54をそれぞれ介してレーザ駆動 系50を構成するレーザ駆動アンプ(レーザ駆動源)5 6に供給される。

【0036】反射光はレーザパワー(発光パワー)に比 例するものであるから、このようなAPCループ48を 構成することによりレーザダイオードLDの駆動状態が 安定し、一定のレーザパワーが得られる。これでS/N が改善される。

【0037】58は高周波信号の発生回路であって、本 例では数100MHz帯の高周波信号HFがレーザ駆動 アンプ56に供給され、この高周波信号HFでレーザダ イオードLDの駆動(励振)状態を変調している。高周 30 波信号をレーザダイオードLDに重畳することによって レーザノイズが軽減される。

【0038】上述した光源22内にはレーザダイオード LDに近接して光検出素子であるホトダイオード(レア ・ホトダイオード) PD4が配設され、ここでレーザダ イオードLDの発光光量が検出される。

【0039】上述したように光磁気ディスク18で反射 された反射光の一部はピームスプリッタ28を経由して レーザダイオードLDに戻るから、これがレーザノイズ の発生源となっている。コンパクトディスクの光学系の 40 ように戻り光の光路内に光アイソレータを挿入すること ができないから、この戻り光のレベル (光量) は相当大 きい。

【0040】この戻り光によって発光光量が変動するの で、レア・ホトダイオードPD4によって検出される出 力もこの戻り光により変調を受けたノイズ成分(レーザ ノイズ) が含まれている。発光光量に対応したこの検出 出力は広帯域で低ノイズ特性の電流・電圧アンプ60に 供給されて読み出し信号の伝送帯である数100kHz

【0041】レーザノイズ成分は負帰還ループ64内の ループフィルタ62によって通過帯域が制限(最適化). を受け、その後レーザ駆動アンプ56の一部に負帰還さ れる。このようにレーザノイズ領域を含む広帯域での帰 還、特に負帰還をかけることによってレーザダイオード LDの発光状態の安定化が図られ、戻り光によるレーザ ダイオードLDへの影響を回避できる。これによって、 レーザノイズが大幅に改善される。

【0042】ホトダイオード40の読み出し信号を同相 加算することによって得られる光強度信号は図1に示す 再生回路80に供給されてアドレスデータが復調され

【0043】図1は2系統の光ピックアップ系に設けら れたそれぞれ4個のホトダイオードをそれぞれ1個のホ トダイオードPD1, DP2として示してある。これは 上述したように光強度信号はそれぞれの光ピックアップ 系に設けられた複数のホトダイオードから得られる信号 を加算したものであるからである。

20 【0044】ホトダイオードPD1、PD2を流れるダ イオード電流はそれぞれDCアンプ81A,81Bに供 給されて電流電圧変換される。電圧に変換されたそれぞ れの出力はそれぞれ同一値に選定された抵抗器 R 1 を介 してワイヤードオアされたのち加算アンプ83に供給さ

【0045】加算アンプ83もDCアンプ構成であっ て、その入出力間に設けられた帰還路には抵抗器R2が 接続されると共に、さらにこの抵抗器R2をシャントす るためのスイッチング手段85が設けられる。スイッチ ング手段85は端子86に供給されるスイッチングパル スSPによってそのオンオフ状態が制御される。

【0046】加算アンプ83より得られるアンプ出力 は、周知のようにこのアンプ出力を交流結合すべくDC 分をカットするためのハイパスフィルタ87を介してデ ータ抽出用の比較器(この例ではゼロ交差検出回路 8 8) に供給され、データ抽出出力が出力端子89に供給

【0047】このように構成された再生回路80にあっ て、それぞれのホトダイオードPD1, PD2を流れる ダイオード電流がDCアンプ81A,81Bによって電 圧に変換され、電圧変換後の光強度信号が加算されて加 算アンプ83に供給される。加算アンプ83に設けられ たスイッチング手段85は図2Bに示すようにデータ記 録部MOを再生する期間だけスイッチングパルスSPに よってオンされる。

【0048】したがってアドレス部ADDではオフであ るため、出力端子83aには加算後の光強度信号が抵抗 器R1、R2によって定まるゲインで増幅されて出力さ れる。これに対してデータ記録部MOを再生する期間に から数MHzまでに存在するノイズ成分が取り出され 50 なるとスイッチング手段85がオンするから、抵抗器R

2がシャントされた状態になる。そのため、このときの 加算アンプ83のゲインはゼロになってアンプ出力はゼ 口になるから、図2Cに示すようなアンプ出力が得られ る。

【0049】つまり、アンプゲインを調整しない従来回 路では図2Aに示すように光強度信号に対応したDCレ ベルが大きく変化するアンプ出力となって得られるが、 この発明のようにすればデータ記録部MOでのアンプゲ インがゼロになるため、同図Cに示すようにアドレス部 ADDの信号のみがDCレベルを持つようなアンプ出力 が得られる。

【0050】同図Cに示すアンプ出力を上述したハイパ スフィルタに供給するとDCレベル差に応じた波高値を 有する微分パルスが得られるので、ハイパスフィルタの 出力(ハイパス出力)は同図Dのようにアドレス部AD Dのレベルが若干変動した出力となる。この程度のレベ ル変動に対してはデータ復調用比較器はほぼ正確に追従 できるのでアドレス部ADDのデータをエラーなく正し く復調できる。

【0051】本発明の他の実施の形態を図3に示す。な 20 お、図3においては図1に示される実施の形態と共通す る箇所は同じ番号が付されている。

【0052】図3に示すように上述したスイッチング手 段85に対してはこれと直列に抵抗器R3を設けること もできる。抵抗器R3を設けたときはスイッチング手段 85をオンしたとしても加算アンプ83のゲインは完全 にはゼロにならないから、データ記録部MOの期間でも 多少DC出力が得られることになる(図2E参照)。デ ータ記録部MOの期間にDC出力が得られてもハイパス フィルタを通過させることによって図2Dのようなハイ 30 パス出力が得られることになる。抵抗器R1, R2, R 3の値は適宜選定できる。

【0053】リードモードのときのように、特にアドレ ス部ADDとデータ記録部MOとのDCレベル差が小さ いモードのときにもスイッチング手段85を動作させる こともできるが、リードモードではこの動作を省略して もかまわない。

【0054】記録モードのときにはアドレス部ADDと データ記録部MOとのレーザパワーの差が大きいので、 この場合にはこの発明を適用すればイレースモードのと 40 きと同じような効果が得られることは明かである。

【0055】上述したスイッチングパルスSPは次のよ うにして形成される。

【0056】図10にスイッチングパルスSPを形成す るスイッチングパルス形成回路の構成を示す。まず、光 記録再生装置10はリードモードとされ、このときにゼ 口交差検出回路88にて検出されたデータはゼロ交差検 出回路の出力端子89を介してアドレスデータ識別回路 91に供給される。

たデータからアドレスデータADD1、ADD2、AD D3を識別し、アドレスデータをそれぞれ識別すると、 識別する毎にパルス信号を発生する回路である。アドレ スデータ識別回路91はアドレスデータADD1, AD D2, ADD3に対応して最大3個のパルス信号を発生 する。発生されたパルス信号はフラグ発生回路92へ供 給される。

【0058】フラグ発生回路92は、入力されるパルス 信号が1個、2個あるいは3個のいずれであっても、セ クターマーカSMに対して一定のタイミング位置にフラ グを発生する回路である。このフラグは、アドレスデー タADD1, ADD2, ADD3の何れかが識別された ことを示すものである。発生されたフラグはフラグ周期 測定回路93およびウインドパルス発生回路94に供給 される。

【0059】フラグ周期測定回路93はフラグの周期を 測定する回路であり、フラグが入力される毎に周期測定 用クロックをカウンタによって計数し、その計数値を周 期データとして出力する。出力された周期データはウイ ンドパルス発生回路94に供給される。

【0060】ウインドパルス発生回路94は、上述のフ ラグの発生タイミングを基準にして、周期データに基づ いてこれから再生されるアドレス部ADDのタイミング を予測して、その予測位置にウインドバルスを発生する 回路である。

【0061】ウインドパルス発生回路94は、フラグの 供給が中断した場合に、中断する以前のフラグのタイミ ング情報を持つダミーフラグを新たなフラグが得られる までの期間発生すると共に、周期データを保持する回路 も備えており、これにより、モード切換時のようにフラ グの供給が中断されるときにも、ダミーフラグと保持さ れた周期データとによりウインドパルスは常に連続して 発生される。ここで発生されたウインドパルスが上述の スイッチングパルスSPとして用いられる。

【0062】上述ではP成分とS成分の分離型の光学系 を使用した光記録再生装置に適用したが、対物レンズ3 2とレーザダイオードが同一の筐体内に収納された通常 の光学系を使用した光記録再生装置にもこの発明を適用 できる。

[0063]

【発明の効果】以上のように、この発明に係る光記録再 生装置では、データ記録部に対応する光強度信号が通過 するときのアンプゲインをゼロ若しくはこれに近い値と なるように選定したものである。

【0064】これによれば、光強度信号のDCレベルの 値が大幅に相違するときでも微分波形を小さくできるか ら、プリコードされた複数組のアドレスデータを最初の アドレスデータから確実に復調できる特徴を有する。し たがってこの発明は上述したようにアドレス部がプリコ 【0057】アドレスデータ識別回路91は、検出され 50 ードされて光強度信号として得られるような光磁気ディ 🖫 👚

11

スクを使用した光記録再生装置などに適用して極めて好 適である。

【0065】さらに、本発明は光磁気ディスクを使用した光記録再生装置のみならず、アドレス部がプリコードされて光強度信号として得られるような光記録媒体を使用した、例えば相変化記録方式の光記録再生装置などに適用しても極めて好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明を適用した光記録再生装置に設けられた再生回路の一例を示す系統図である。

【図2】その動作説明の波形図である。

【図3】この発明の他の例を示す系統図である。

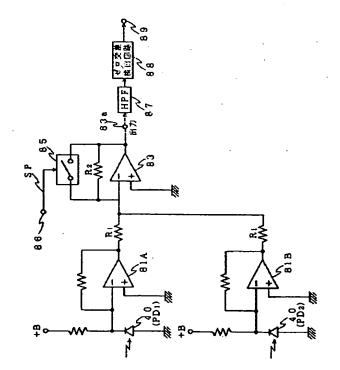
【図4】この発明を適用した光記録再生装置の一例を示す系統図である。

【図5】光磁気ディスクの記録フォーマットの一例を示す図である。

【図6】 レーザパワーとホトダイオード電流との関係を

[図1]

再生回路80



示す図である。

【図7】動作モードとレーザパワーとの関係を示す図である。

12

【図8】リードモードでの従来の波形図である。

【図9】 イレースモードのときの従来の波形図である。

【図10】アンプゲインを制御するスイッチングパルス を発生する回路の構成を示す図である。

【符号の説明】

10 光記録再生装置

18 光磁気ディスク

20 分離光学系

40 (PD1, PD2) ホトダイオード

80 再生回路

81A,81B 電流電圧変換用アンプ

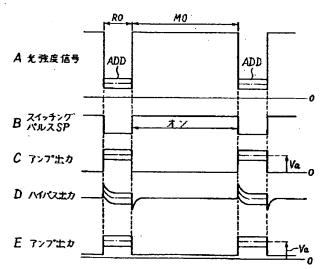
83 加算アンプ

85 スイッチング手段

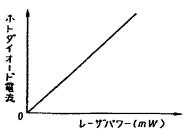
LD レーザダイオード

【図2】

イレースモードの例



[図6]

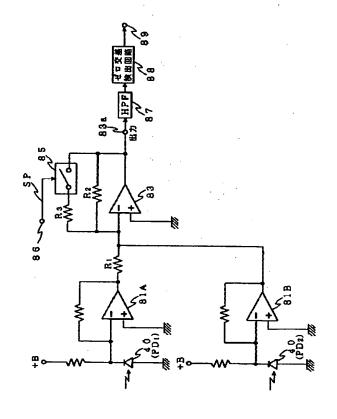


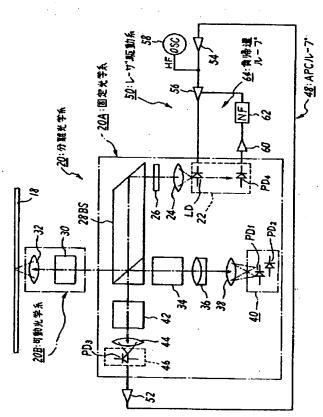
【図3】

再生回路<u>80</u>

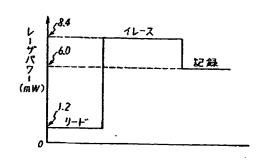


光記録再生装置 10



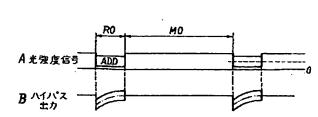


【図7】



[図8]

リードモードの例



【図5】

ディスク上の記録フォーマット

(A)

18: 光磁気テネスク

CH2 記録領域

CH1 記録領域

Iトラック = 42セクタ

(B) Iセフタの構成

3102 (2124) バイト

プリコードされたフドレス部 ADD: 55バイト データ記録部 MO

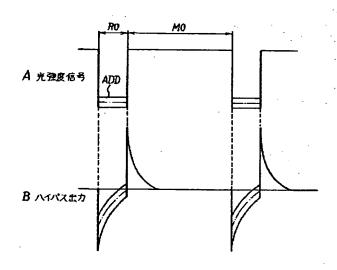
5 12 1 6 8 1 6 8 1 6 1 (15) (12) (7026) (16)

S WFOI AM IDI WFO2 AM IDI2 VFO3 AM IDI3 P ALPC WFO4 DATA · AREA BMFFBI

ADD: ADD: ADD: ADD: ADD:

【図9】

イレースモードの例



[図10]

スイッチングパルス形成回路<u>90</u>

